PAT-NO:

JP403147323A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03147323 A

TITLE:

CLEANING SYSTEM

PUBN-DATE:

June 24, 1991

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

HIROFUJI, YUICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP01286817

APPL-DATE:

November 1, 1989

INT-CL (IPC): H01L021/304, C02F001/04

ABSTRACT:

PURPOSE: To circulate and use a cleaning liquid and to reduce a cost of chemicals by installing a purification apparatus to distill and purify a used cleaning liquid.

CONSTITUTION: In a substrate-cleaning apparatus provided with a cleaning

tank which can heat a cleaning liquid composed of sulfuric acid and hydrogen peroxide water, impurities and the like which have adhered to a semiconductor

substrate are cleaned. A used cleaning liquid discharged from cleaning apparatuses 1 is collected to a collection tank 2 from the cleaning tank through pipe lines 8. A used chemical liquid is fed gradually to a sulfuric-acid purification apparatus 3 from the collection tank 2 according to a treatment capacity of the sulfuric-acid purification apparatus 3; it is distilled and purified. High-purity sulfuric acid which has been purified in the sulfuric-acid purification apparatus 3 is stored in a chemical-liquid tank of a sulfuricacid supply apparatus 4. When a chemical liquid in the cleaning tank is exchanged, it is supplied to the cleaning apparatus 1. When said cycle is repeated, 95% or higher of the sulfuric acid can be reused and a purchase amount can be reduced sharply.

COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-147323

⑤Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

匈公開 平成3年(1991)6月24日

H 01 L 21/304 C 02 F 1/04 3 4 1 Z C 8831-5F 6647-4D

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全3頁)

図発明の名称 洗

洗浄システム

②特 願 平1-286817

②出 願 平1(1989)11月1日

⑫発 明 者

広 藤

裕一

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

勿出 願 人

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

⑩代 理 人 弁理士 栗野 重孝 外1名

明知 音

- 1. 発明の名称 洗浄システム
- 2. 特許請求の範囲
- (2) 複数の洗净装置を有することを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の洗浄システム。
- (3) 洗浄液が硫酸と過酸化水素水混合液から成ることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の洗浄システム。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は 洗浄システムに関するもので 特に 半導体装置の製造工程に於ける基板の洗浄に大き な効果を発揮する。

従来の技術

発明が解決しようとする課題

しかし このような方法では ウエーハの大口

径化等により、使用する硫酸の容量が大きくなった場合、購入及び廃棄に多くの費用が必要となるという欠点がある。また、薬品の在庫管理発注管理品質管理に要する煩わしさや、大型薬品容器の交換時の人体に対する危険性や、微粒子混入の危険性も増大する。

例えば 口径 6 インチのシリコン基板が 2 5 枚 入るウエーハキャリアを 2 個同時に処理できる洗 浄槽の容量は少なくとも 2 5 リットル程度ありに 生産ラインで 8 槽の洗浄槽がある場合 一日に でで換すると 一日当り 2 0 0 リットル程度の歳硫酸が消費され廃棄されることに なる。 この硫酸を供給 し 廃液処理 中和処理 施設が必要となる。

課題を解決するための手段

本発明は 洗浄液を含有する洗浄槽を有する洗 净装置と 前記洗浄装置から排出される使用済み 洗浄液を回収する回収タンクと 前記回収タンク に回収された前記使用済み洗浄液を蒸留精製する 精製装置と、前記洗净装置に薬品を供給する薬品供給装置とを有し、前記回収タンクと前記精製装置、前記構製装置、前記洗净装置、前記洗净装置と前記回収タンクとをそれぞれパイプラインで接続することにより薬品を循環利用することを特徴とする洗净システムである。

作用

することが可能となる。

実施例

本発明の実施例として、 硫酸と過酸化水素水と の混合洗浄液による洗浄システムに適用した例に 関して、第1図を参照して説明する。 第1図は本 実施例に示す洗浄システムの概要を表わしており、 」は硫酸と過酸化水素水との混合液から成る洗浄 液を加熱できる洗浄槽を有する基板洗浄装置 2 は洗浄槽から排出される使用済み洗浄液を回収す る回収タンク、 3 は回収された使用済みの洗浄液 を蒸留して高純度の硫酸を精製する硫酸精製装置 4 は指型された高純度の硫酸を蓄える薬液タンク を有する硫酸供給装置 5は減少した硫酸を追加 供給する硫酸補助タンク、 6 は過酸化水素水供給 装置である。 冼浄装置1内部の冼浄槽には 硫酸 供給装置 4 から硫酸が 過酸化水素水供給装置 6 からは過酸化水素水がそれぞれパイプライン8を 通して供給され 所定の混合比の洗浄液が調製さ れる。 洗浄液は 半導体基板を洗浄すると基板に 付着した不純物等が混入し汚染されるので 洗浄

回収タンク2から硫酸精製装置3には硫酸精製装置3の処理能力に応じて徐々に使用済み薬はな発音を表現圧の低い成分は蒸発発配が、蒸気圧の低い成分は蒸発発の純度が高いため排出される量は僅かで、硫酸成分の2%にも満たない。またここで、排出された残留成分を含む濃縮硫酸は、廃液処理装置7により中和処理を行う。

硫酸梢製装置 3 で精製された高純度の硫酸は 硫酸供給装置 4 の薬液タンクに蓄えられる。 そして、 洗浄槽の薬液交換を行う時に 洗浄装置 1 に供給される。 ただし、 硫酸は洗浄装置 1 の洗浄槽から基板に付着して持ち出されたり、 蒸気となって排気されたり、 精製装置 3 で残留成分と共に排出され減少するので、 硫酸補助タンク 5 より追加供給する必要がある。 また 過酸化水素水は別途供給装置 6 より供給する。

以上のサイクルを繰り返すことにより、硫酸は95%以上を再利用することができ、購入量を従来の5%以下に大幅低減することが可能となる。また、硫酸のシステム外への排出量も従来の5%以下となり、中和処理に要する変に、中和処理施設も小型化可能であり、環境対策としても大きな効果を発揮する。全体的なコストとしては、従来の技術に可能なも、10リットル/時間程度の処理量の精製装置を仮定すると、3年程度で初期設備投資を基品

帰す方式とすれば 常に超高純度の洗浄液で洗浄される事になり、 最高の洗浄効果を得ることができる。

発明の効果

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本実施例に示す洗浄システムの概要図 である。

1 … 基板洗浄装置 2 … 回収タンク、 3 … 硫酸 精製装置 4 … 硫酸供給装置 5 … 硫酸補助タン ク、 8 … パイプライン。 使用量の低減により回収できると考えられるが 運用方法によりかなり変動要素も大きい。 また 日々の硫酸使用量が 2 0 0 リットルから 1 0 リッ トルに低減される効果は 運用上大きな利点とい える。

さらに この思想を発展させ、洗浄槽をオーバフロー方式とし、オーバフローした硫酸を蒸留精製した後 過酸化水素水と混合加熱して洗浄槽に

第 1 図

